

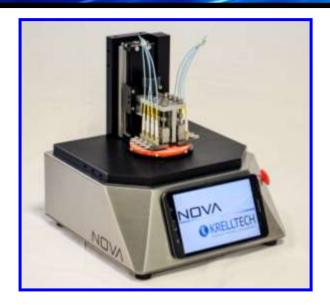
NOVA™ 全自动多种配置裸光纤/芯片研磨机

超精密光学研磨

平板电脑控制的MICROFEED™微动给料系统, 支持所有标准连接器/军用连接器/插芯,满足所 有工业标准的性能要求

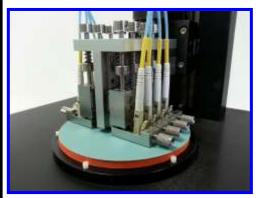
满足TELCORDIA标准要求

针对芯片,裸光纤以及连接器等的互换夹具即可 实现研磨



光纤端面加工的最大灵活性现在可以由NOVA™研磨机来提供了. KrellTech整合了旗下在业界性能优势领先的Scepter, Trig及FLex等几个机型的特点、 打造了这一套配置灵活、成本经济的机型。

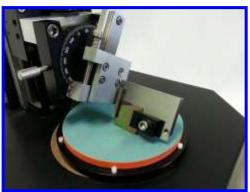
NOVA™研磨机支持从连接器到芯片,从裸光纤到定制产品的一系列研磨应用。NOVA™可以在研发项目,大规模生产,以及极端恶劣环境和现场安装各个应用之间灵活切换。



NOVA™连接器夹具采用了KrellTech 的独立加压专利,每个头可以独立控制压 力并且保持一致的研磨砂纸接触。

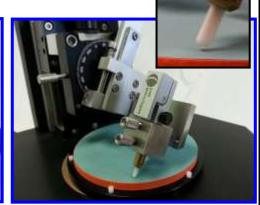
配合着NOVA的Microfeed™微动给料系 统为研磨夹具进料,从去胶到抛光等步骤 可以直接在研磨机上实现。

夹具上每个头都采用了KrellTech的专利加工及校准机构进行光学调直以便达到最优化的干涉指标。 同时,不同类型的连接器可以在同一只夹具上混装。



NOVA的多样性表现在其能够研磨众 多的光子器件。 快速更换的研磨夹 具可以支持芯片,波导,PLC,透镜 及光纤阵列的研磨。

研磨夹具采用独特的夹持结构适于大范围的器件尺寸。 研磨角度可以调节,并且特殊应用可以定制夹具。



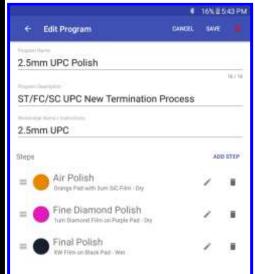
采用特制的夹具及适配器,裸光纤可以 磨为各种角度。

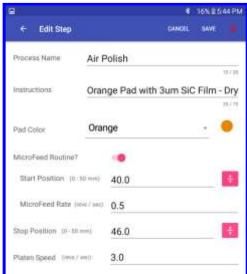
研磨光纤的类型从标准的单模光纤到保 偏光纤,从蓝宝石光纤到塑料光纤均可 以加工为单双面楔形。

快速更换的适配器满足80um到3mm以上直径光纤的研磨。

可选配的视频检测系统可以直接在 NOVA上观测研磨状态及端面效果。

技术参数及特点





NOVA™的另外一个特点是直观的编程界面。 所有器件研磨相关的参数如时间,压力,速度的设定便捷,以便达到预期的三维指标。

特有的"手动模式"可以在NOVA运转过程中实时调节研磨参数。 这一模式将工艺开发跟设备整合为一体,便于工艺程序的开发定型及改进。

<u>连接器性能</u>

适用的连接器类型²

所有业界标准的连接器/军用接头 及插芯, UPC & APC端面

研磨头数

最多8只器件. 可以同类或者不同 类混装在同一只研磨夹具上.

顶点偏移

<50 um, 最大</td><15 um, 典型</td>

曲率半径

10-25 mm, 2.5 mm插芯 7-20 mm, 1.25 mm插芯 5-12 mm, APC插芯

光纤突出/凹陷3

50nm to -120 nm

回波损耗⁴

< -60 dB, UPC</p>

< -65 dB, APC

插入损耗4

< 0.25 dB, 典型

研磨时长⁵

约15 s/连接器

²研磨参数满足或超出Telcordia/IEC标准,特殊应用可优化.

3基于曲率半径.

4光学参数表现可能因连接器制造商不同而变化

⁵基于单模光纤UPC/APC连接器

波导性能

适用器件类型

波导, 平面光波光路, 光学芯片, 光纤阵列

器件尺寸范围⁶

宽度: 5mm to 25mm 厚度: 0.5mm to 5mm 长度: >5mm

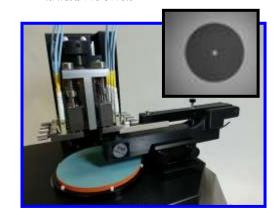
长度: **角度重复性**

+/-0.3 度 (X/Y轴延边方向)

可调角度范围⁶

0度(平面) 至45度

6特殊角度,尺寸可以定制





操作方面

控制器1

无线平板Android操作系统

研磨压力

可编程自动线性微米级进料控制

研磨速度

程序内可选

研磨时间

程序内可选

研磨轨迹

随机轨迹

研磨步骤

- . (1) 可编程, 逐步提示
- (2) Microfeed™微动给料供料
- (3) 手动模式下全工艺控制

研磨片尺寸

5寸

设备地脚尺寸及重量

12" x 12" (305 x 305mm) 25 磅

1可提供有线版本

裸光纤性能

光纤类型

单模, 多模, PM保偏光纤, 塑料光纤, PCF, 硫化光纤, 蓝宝石光纤及其他特种光纤

光纤直径

80um to >3mm

研磨角度范围"

0 deg. (flat) to 50 degrees

角度重复性

± 0.5 degrees,典型

⁷按照光纤直径方向起算 (比如. 8°是APC类型连接器). 特殊角度可以定制.

<u>视频选项</u>

实时研磨观测

80x放大倍率

在线端面检测

400x放大倍率 (标准) 同轴光源

视频**信号**

EIA/NTSC

尺寸测量

自带软件测量角度, 长度及点 对点测量

上述参数可以随时变化,有可能来不及单独通知

Rev.1, 4/17